



## Microelectronic failure analysis [ desk reference.

ASM International,  
c2002

Monografía

<https://rebiunoda.pro.baratznet.cloud:38443/OpacDiscovery/public/catalog/detail/b2FpOmNlbGVicmF0aW9uOmVzLmJhemF0ei5yZW4vMTcxMTQzMtA>

---

**Título:** Microelectronic failure analysis [Recurso electrónico] desk reference. 2002 supplement prepared under the direction of the Electronic Device Failure Analysis Society publications committee

**Editorial:** Materials Park, OH ASM International c2002

**Descripción física:** vi, 210 p. ill

**Mención de serie:** E-Libro

**Bibliografía:** Incluye referencias bibliográficas e índice

**Detalles del sistema:** Modo de acceso: Worl Wide Web

**Fuente de adquisición directa:** E-Libro

**ISBN:** 0871707691 9780871707697

**Materia:** Electronic apparatus and appliances- Testing- Handbooks, manuals, etc Electronics- Materials- Testing- Handbooks, manuals, etc Microelectronics- Materials- Defects- Handbooks, manuals, etc Microelectronics- Materials- Testing- Handbooks, manuals, etc Semiconductors- Defects- Handbooks, manuals, etc

---

### Baratz Innovación Documental

- Gran Vía, 59 28013 Madrid
- (+34) 91 456 03 60
- informa@baratz.es